

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Record Nr.           | UNISA996279679503316   |
| Titolo                  | ITC-Asia : 2017 International Test Conference in Asia : 13-15 September 2017                                       |
| Pubbl/distr/stampa      | New York : , : IEEE, , 2017  |
| ISBN                    | 1-5386-3051-6  |
| Descrizione fisica      | 1 online resource (145 pages)  |
| Soggetti                | Integrated circuits - Testing<br>Electronic systems - Testing<br>Electronic digital computers - Circuits - Testing |
| Lingua di pubblicazione | Inglese  |
| Formato                 | Materiale a stampa   |
| Livello bibliografico   | Monografia   |